



19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

# Offenlegungsschrift DE 100 39 520 A 1

51 Int. Cl.<sup>7</sup>:  
G 02 B 21/00  
G 02 B 21/06

21 Aktenzeichen: 100 39 520.1  
22 Anmeldetag: 8. 8. 2000  
23 Offenlegungstag: 21. 2. 2002

DE 100 39 520 A 1

71 Anmelder:  
Leica Microsystems Heidelberg GmbH, 68165  
Mannheim, DE

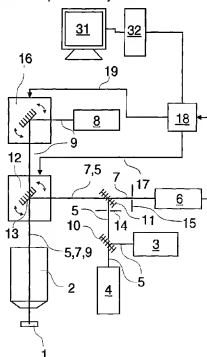
72 Vertreter:  
Ullrich & Naumann, 69115 Heidelberg

73 Erfinder:  
Knebel, Werner, Dr., 76709 Kronau, DE; Hoffmann,  
Jürgen, Dr., 65191 Wiesbaden, DE

## Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

54 Vorrichtung zur Untersuchung und Manipulation von mikroskopischen Objekten

57 Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Untersuchung und Manipulation von mikroskopischen Objekten (1), mit einem Mikroskop (2), einer zur Beleuchtung des Objekts (1) dienenden Lichtquelle (3, 4), einem Beleuchtungsstrahlengang (5), einem zur Detektion des vom Objekt (1) zurückkehrenden Lichts dienenden Detektor (6), einem Detektionsstrahlengang (7), einer zur Objektmanipulation dienenden Lichtquelle (8) und einem Manipulationslichtstrahlengang (9). Die erfindungsgemäße Vorrichtung bzw. das erfindungsgemäße Verfahren soll eine dreidimensionale Untersuchung und Manipulation von Objekten (1) ermöglichen, deren Ausdehnung entlang der optischen Achse größer als der Tiefenschärfenbereich des verwendeten Mikroskopobjektivs ist, wobei eine Objektmanipulation auch an allen Stellen des dreidimensionalen Objekts (1) möglich sein soll. Darüber hinaus soll eine dreidimensionale Detektion des Objekts (1) möglich sein, bei der eine Diskriminierung der Objektbeiträge erfolgt, die von Bereichen kommen, die jenseits des Tiefenschärfenbereichs des Mikroskopobjektivs liegen. Die erfindungsgemäße Vorrichtung bzw. das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass das Mikroskop ein konfokales Rastermikroskop ist.



DE 100 39 520 A 1

**[0001]** Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Untersuchung und Manipulation von mikroskopischen Objekten, mit einem Mikroskop, einer zur Beleuchtung des Objekts dienenden Lichtquelle, einem Beleuchtungsstrahlengang, einem zur Detektion des vom Objekt zurückkehrenden Lichts dienenden Detektor, einem Detektionsstrahlengang, einer zur Objektmanipulation dienenden Lichtquelle und einem Manipulationslichtstrahlengang.

**[0002]** Vorrichtungen der gattungsbildenden Art sind in der Praxis seit geraumer Zeit bekannt. Lediglich beispielhaft wird auf "Micromanipulation by Light in Biology and Medicine" von Karl Otto Greulich, Birkhäuser Verlag 1999 verwiesen. Dort wird beschrieben, wie bei der mikroskopischen Untersuchung von Objekten mit Hilfe von fokussierten Laserstrahlen Kräfte auf Partikel ausgeübt, Partikel zerkleinert, perforiert oder Ablationen vorgenommen werden können. Die Möglichkeiten der Objektmanipulation werden insbesondere in der Zellbiologie eingesetzt, um beispielsweise das Innere ungeöffneter Zellen ungehindert zu manipulieren. Hierbei sind vor allem zwei unterschiedliche Manipulationsvorgänge üblich. Einerseits werden Objekte oder Objektbereiche mit fokussiertem Infrarotlicht beleuchtet, wodurch einzelne Partikel der Objekte bzw. Objektbereiche in der Nähe des Manipulationsfokus eingefangen und bei Veränderung der Position des Manipulationsfokus in der Fokalebene mit dem Fokus mitbewegt werden (optische Pinzette), so dass diese beispielsweise mit einer Kraft beaufschlagbar sind. Wird ein Objektbereich mit gepulstem, fokussiertem UV-Licht beaufschlagt, so kann biologisches Material aufgrund einer hohen Energiedichte des UV-Lichts mit hoher räumlicher Auflösung zerschnitten oder perforiert werden (Nannoskalpell).

**[0003]** Bei einer weiteren Untersuchungsmethode in der Zellbiologie werden Objekte mit sogenannten "Caged-Compound"-Verbindungen präpariert. Diese Verbindungen enthalten Calcium oder Aminosäuren, wie beispielsweise Glutamat, und sind mit Komplexbildnern (Gelatoren) verbunden bzw. umgeben. Diese Verbindungen können durch Einstrahlung von UV-Licht aufgebrochen werden, wodurch das Calcium oder das freieredende Glutamat in der Lage ist, weitere Reaktionen in der Zelle auszulösen (Photoaktivierung). Eine Photoaktivierung kann auch mit Hilfe von Zwei-Photonen-Prozessen erzielt werden. Lediglich beispielhaft wird hierzu auf die US 5,034,613 und auf die DE 44 14 940 verwiesen, die die Anwendung der Zwei-Photonen-Absorption von Fluoreszenzfarbstoffen bei der Rastermikroskopie beschreiben.

**[0004]** Mit Hilfe von optischen Pinzetten ist es möglich, Bindungskräfte zwischen Zellelementen, beispielsweise zwischen Mikrotubuli und anderen Zytoskelettelementen, zu bestimmen oder Kontahierungskräfte von Muskelfasern zu messen.

**[0005]** Derzeit wird das zur Manipulation des Objekts dienende Laserlicht in den Strahlengang eines konventionellen Lichtmikroskops eingekoppelt. Die Manipulation des Objekts erfolgt im Allgemeinen durch Bewegungen der Probe mit dem Mikroskop. Die Manipulation und die Untersuchung bzw. Beobachtung des Objekts erfolgt dabei entweder im Fluoreszenzlicht-Modus oder im Durchlicht-Modus eines konventionellen Lichtmikroskops.

**[0006]** Bei diesen Untersuchungen und Manipulationen von Objekten ist jedoch problematisch, dass aufgrund der Abbildungseigenschaften eines konventionellen Mikroskops nur der Objektbereich zweidimensional abgebildet wird, der sich in dem Tiefenschärfenbereich des Mikroskops

objektivs befindet. Die Objektbereiche jenseits dieses Tiefenschärfenbereichs sind jedoch dem Bild störend überlagert, was eine exakte Objektmanipulation erschwert bzw. unmöglich macht. Dementsprechend werden solche Untersuchungen und Manipulationen hauptsächlich an Objekten ausgeführt, die eine geringe Ausdehnung entlang der optischen Achse aufweisen, so dass diese Objekte komplett in dem Tiefenschärfenbereich des Mikroskopobjektivs gebracht werden können. Somit kann dann das Objekt bei einem Abbildungsvorgang vollständig abgebildet werden und störende Überlagerungen von Objektbereichen jenseits des Tiefenschärfenbereichs des Mikroskopobjektivs können auf diese Weise vermieden werden.

**[0007]** Sollen nun Untersuchungen und Manipulationen an Objekten durchgeführt werden, die eine – verglichen zum Tiefenschärfenbereich des Mikroskopobjektivs – große Ausdehnung entlang der optischen Achse haben, treten zum einen die bereits beschriebenen Abbildungsprobleme auf, zum anderen ist es nicht ohne weiteres möglich, Objektmanipulationen in verschiedenen Ebenen parallel zur Fokalebene des Mikroskopobjektivs durchzuführen. Der Grund hierfür ist, dass eine gleichzeitige Manipulation an mehreren Objektstellen mit unterschiedlicher Position entlang der optischen Achse die Foki des zu manipulierenden Lichts entsprechend unterschiedlich einzustellen wären, was derzeit bei herkömmlichen Geräten zur Objektmanipulation nicht vorgesehen ist. Eine entsprechende Ansteuerung einer solchen Manipulationsvorrichtung durch einen Benutzer würde weiterhin voraussetzen, dass zur Einstellung der zu manipulierenden Objektbereiche das dreidimensionale Objekt mit einer hinreichenden Auflösung entlang der optischen Achse abgebildet werden kann, was bei einem konventionellen Mikroskop jedoch jenseits einer Genauigkeit von einem Mikrometer so gut wie nicht möglich ist.

**[0008]** Der Einsatz eines Lasers für ein Nannoskalpell schneidet in nachteiliger Weise zylinderförmige Ausschnitte in das dreidimensionale Objekt, so dass diese Art der Manipulation für viele Anwendungen ungeeignet ist.

**[0009]** Aus der DE 199 24 709 ist eine Vorrichtung bekannt, mit der Bauteile schnell, mit hoher Auflösung und präzise positioniert werden können. Insbesondere kann mit dieser Vorrichtung ein Objektrevolver eines Mikroskops entlang der optischen Achse positioniert werden können (Objektrevolververscannanordnung).

**[0010]** Aus der DE 196 53 413 bzw. der EP 0 753 779 sind Vorrichtungen bekannt, die kollimiertes Laserlicht in 20 bis 50 Beleuchtungsfoki in die Zwischenbildebene bzw. Objektene eines Mikroskops fokussieren können. Bei dem Licht handelt es sich um Laserlicht, das zur Zwei-Photonen-Anregung von Fluoreszenzobjekten geeignet ist.

**[0011]** Aus den DE 196 54 210 C2 und DE 100 33 549.7 ist für sich gesehen Vorrichtungen zum Ablenken eines Lichtstrahls im Wesentlichen in zwei senkrecht zueinander stehenden Richtungen bekannt.

**[0012]** Aus der DE 44 14 940 und US 5,034,613 sind konfokale Rastermikroskope bekannt, bei denen Fluoreszenzobjekte mit Zwei-Photonen-Prozessen zur Fluoreszenz angeregt werden.

**[0013]** Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, auch dreidimensionale Objekte zu untersuchen und zu manipulieren, deren Ausdehnung entlang der optischen Achse größer als der Tiefenschärfenbereich des verwendeten Mikroskopobjektivs ist, wobei eine Objektmanipulation auch an allen Stellen des dreidimensionalen Objekts möglich sein soll. Darüber hinaus soll eine dreidimensionale Detektion des Objekts möglich sein, bei der eine Diskriminierung der Objektbeiträge erfolgt, die von den Bereichen kommen, die jenseits des Tiefenschärfenbereichs

des Mikroskopobjektivs liegen.

**[0014]** Die erfindungsgemäße Vorrichtung der gattungsbildenden Art löst die voranstehende Aufgabe durch die Merkmale des Patentspruchs 1. Danach ist eine solche Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass das Mikroskop ein konfokales Rastermikroskop ist.

**[0015]** Erfindungsgemäß ist zunächst erkannt worden, dass mit einem konfokalen Rastermikroskop die vom Objekt kommenden und außerhalb des Tiefenschärfenbereichs des Mikroskopobjektivs stammenden Lichtbeiträge aufgrund des konfokalen Prinzips wirksam unterdrückt bzw. ausgeblendet werden können. Weiterhin ist die Auflösung entlang der optischen Achse eines konfokalen Rastermikroskops höher als die eines konventionellen Lichtmikroskops, so dass einerseits eine dreidimensionale Abbildung des zu manipulierenden Objekts möglich ist und andererseits aufgrund der vorliegenden dreidimensionalen Information des Objekts – eine dreidimensionale Objektmanipulation hierdurch ermöglicht wird. Die dreidimensionale Objektinformation mit hoher Auflösung entlang der optischen Achse ist eine Grundvoraussetzung für eine exakte dreidimensionale Ansteuerung des Manipulationslichtstrahls. Eine Objektmanipulation kann die Anwendung mindestens einer optischen Pinzette, die Durchführung einer Objektveränderung durch mindestens ein Nanoskalpell, das Ausbleichen von Fluoreszenzfarbstoffen und/oder das Freisetzen von Caged-Compound-Verbindungen umfassen.

**[0016]** In einer bevorzugten Ausführungsform sind mindestens zwei Strahlableitvorrichtungen vorgesehen. Als Strahlableitvorrichtung könnte beispielsweise ein Spiegel vorgesehen sein, der um zwei Achsen drehbar gelagert ist und hierbei vorzugsweise kardanisch aufgehängt ist. Weiterhin könnte eine Strahlableitvorrichtung ein Spiegelsystem, bestehend aus zwei jeweils um eine Achse drehbar gelagerten Spiegeln bestehen. In einer bevorzugten Ausführungsform wird eine Vorrichtung zum Ablenken eines Lichtstrahls im Wesentlichen in zwei senkrecht zueinander stehenden Richtungen gemäß der DE 196 54 210 C2 bzw. DE 100 33 549.7 eingestuft. Die Verwendung eines AOD's (Acousto-Optical-Deflector) oder eines EOD's (Electro-Optical-Modulator) als Strahlableitvorrichtung wäre ebenfalls denkbar.

**[0017]** In einer konkreten Ausführungsform ist eine Ablenkung des Beleuchtungslichtstrahls durch eine Strahlableitvorrichtung vorgesehen. Der Manipulationslichtstrahl wird ebenfalls von einer Strahlableitvorrichtung abgelenkt. Die Ablenkung des Beleuchtungslichtstrahls erfolgt unabhängig von der Ablenkung des Manipulationslichtstrahls, da im Allgemeinen der Beleuchtungslichtstrahl zur zwei- bzw. dreidimensionalen Detektion des Objekts dient und der Manipulationslichtstrahl zur Manipulation des Objekts bzw. einzelner Objektbereiche und daher eine andere Ablenkung als bei der Beleuchtungslichtstrahls erforderlich ist.

**[0018]** In einer vorteilhaften Ausführungsform verlaufen der Manipulationslichtstrahlengang und der Detektions-/Beleuchtungsstrahlengang weitgehend getrennt voneinander. Hierzu könnte beispielsweise der Detektions-/Beleuchtungsstrahlengang durch ein Mikroskopobjektiv verlaufen und der Manipulationslichtstrahlengang könnte durch eine Optik verlaufen, die bezüglich der Fokalebene des Mikroskopobjektivs dem Mikroskopobjektiv gegenüberstehend angeordnet ist. Diese Optik könnte in einfacher Form als Mikroskopkondensor ausgebildet sein, die Verwendung eines weiteren Mikroskopobjektivs als Optik ist ebenfalls möglich. Falls zwei gegenüberstehend angeordnete Mikroskopobjektive eingesetzt werden, werden bevorzugt Mikroskopobjektive verwendet, die die gleichen oder zumindest vergleichbare technische Eckdaten aufweisen, wie z. B. Ver-

größerung, Immersionsmedium und/oder numerische Apertur.

**[0019]** Falls sich der Manipulationslichtstrahlengang und der Detektions-/Beleuchtungsstrahlengang zumindest teilweise überlappen, ist vorgesehen, dass der Manipulationslichtstrahlengang und der Detektions-/Beleuchtungsstrahlengang mit einem Strahlleiter zusammenführbar sind. Der Strahlleiter könnte hierbei entweder als Farbstahlleiter oder als Polarisationsstrahlleiter ausgeführt sein. Auch eine Strahlzusammenführung, bei der einer der im gemeinsamen Strahlengang angeordneten Scanspiegel einer Strahlableitvorrichtung zur Strahlzusammenführung dient, ist denkbar. In diesem Fall ist der Scanspiegel für einen der beiden Strahlengänge transparent, für den anderen Strahlengang wirkt er als Spiegel.

**[0020]** In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Fokussposition des Manipulationslichts entlang der optischen Achse veränderbar ist. Hierdurch ist eine dreidimensionale Objektmanipulation möglich, indem die Fokussposition des Manipulationslichts an unterschiedlichen Positionen entlang der optischen Achse eingestellt werden kann, so dass die Objektmanipulation auch in Objektbereichen möglich ist, die jenseits des momentan eingestellten Tiefenschärfenbereichs des Mikroskopobjektivs liegen. Im konkreten könnte die Veränderung der Fokussposition des Manipulationslichts durch zwischen Lichtquelle und Objekt verschiebbar angeordnete Fokussiermittel erfolgen. Eine Strahlaufteilung des Manipulationslichts wäre ebenfalls denkbar, um nämlich mehrere Manipulationslichtfoki in unterschiedlichen Ebenen entlang der optischen Achse zu positionieren. Hierbei könnte das Manipulationslicht in soviel Teilstrahlen aufgeteilt werden, wie es unterschiedliche Ebenen entlang der optischen Achse gibt, in denen Manipulationslichtfoki zu positionieren sind. Hierbei könnte jedem Teilstrahl des Manipulationslichts ein diesem Teilstrahl zugeordnetes Fokussiermittel vorgesehen sein. Durch das bzw. die lediglich im Manipulationslichtstrahlengang wirkenden Fokussiermittel ist eine Positionierung einer Fokussposition des Manipulationslichts auch außerhalb des aktuell eingestellten Tiefenschärfenbereichs des Mikroskopobjektivs möglich.

**[0021]** Die Veränderung der Manipulationslichtfokussposition geht in einer bevorzugten Ausführungsform mit einer Veränderung der Beleuchtungslichtfokussposition einher. Insbesondere ist vorgesehen, dass die Veränderung der beiden Fokusspositionen simultan erfolgt. Hierbei könnte die Fokussveränderung durch eine gemeinsame Objektrevolveranordnung erfolgen, wie sie beispielsweise aus der DE 199 24 709 bekannt ist. In diesem Fall verläuft der Detektions-/Beleuchtungsstrahlengang und der Manipulationslichtstrahlengang gemeinsam durch das von der Objektrevolveranordnung bewegte optische Bauteil, das beispielsweise in Form eines Mikroskopobjektivs ausgeführt ist.

**[0022]** In einer bevorzugten Ausführungsform dient der Manipulationslichtstrahl als optische Pinzette und/oder als Nanoskalpell. Zur Veränderung der Form des Manipulationslichtfokusses ist eine Zoom-Optik im Manipulationslichtstrahlengang vorgesehen. Somit kann beispielsweise der Fokusradius des Manipulationslichtstrahls mit Hilfe der Zoom-Optik verkleinert oder vergrößert werden, was eine Veränderung der Kraft auf das zu manipulierende Objekt zur Folge hat, bzw. die Form des Nanoskallpells verändern kann.

**[0023]** Die Strahlableitvorrichtung bzw. die Strahlableitvorrichtungen sind in einer konkreten Ausführungsform an der Mikroskopschnittstelle für die konventionelle Auflichtbeleuchtung und/oder an einer zusätzlichen Schnittstelle am Mikroskop anknüpfbar. Hierdurch können in vor-

teilhafter Weise bereits bestehende Mikroschnittstellen genutzt werden, was eine einfache Aufrüstung bereits installierter Mikroskopsysteme ermöglicht.

**[0024]** Zu Einkoppeln des Beleuchtungs- und/oder Manipulationslichts ist mindestens ein spektral selektives Element vorgesehen. Mit dem spektral selektiven Element kann Licht mindestens einer bestimmten Wellenlänge selektiert und in den jeweiligen Strahlengang eingekoppelt werden und/oder die Lichtleistung des einzukoppelnden Lichts verändert werden. Das spektral selektive Element könnte ein AOTF (Acousto-Optical-Tunable-Filter), AOBs (Acousto-Optical-Beam-Splitter), AOD (Acousto-Optical-Deflector) und/oder EOM (Electro-Optical-Modulator) umfassen und von einem Steuerrechner, vorzugsweise in Abhängigkeit der Beleuchtungs- und/oder Manipulationsstrahlposition, angesteuert werden. Hierdurch ist eine selektive Einkopplung von Licht mehrerer Wellenlängen in den Beleuchtungs- und/oder Manipulationsstrahlengang möglich, wobei die eingekoppelte Lichtleistung auch in Abhängigkeit der entsprechenden Strahlposition gesteuert werden kann. Insbesondere kann hierdurch ein schnelles Ein- und Ausschalten des Manipulationsstrahls realisiert werden, was bei der gleichzeitigen Manipulation mehrerer Manipulationsstellen mit einem Manipulationslichtstrahl im Allgemeinen erforderlich ist. Hierzu muss der Manipulationslichtstrahl zu den einzelnen Manipulationsstellen abgelenkt werden und während des Ablenkungsvorgangs muss der Manipulationslichtstrahl aus dem Manipulationslichtstrahlengang ausgeblendet werden.

**[0025]** In verfahrensmäßiger Hinsicht wird die eingangs genannte Aufgabe durch die Merkmale des Patentanspruchs 22 gelöst. Danach ist ein solches Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mikroskop auch als konfokales Rastermikroskop arbeitet.

**[0026]** In einer besonders bevorzugten Weise erfolgt die Objektmanipulation simultan zur konfokalen Objektdetektion. Hierdurch kann in vorteilhafter Weise die vorgenommene Objektmanipulation mit Hilfe der konfokalen Objektdetektion bei einer verglichen zur konventionellen Mikroskopie erhöhten Auflösung entlang der optischen Achse untersucht werden. Insbesondere ist vorgesehen, dass ein Objekt während der Objektmanipulation dreidimensional detektiert wird. Insoweit ist hierbei eine unabhängige Ablenkung bzw. Positionierung des Detektions-/Beleuchtungsstrahlengangs und des Manipulationslichtstrahlengangs erforderlich.

**[0027]** In besonders vorteilhafter Weise erfolgt die Objektmanipulation dreidimensional. Insbesondere ist hierbei vorgesehen, dass auch in den zur Fokalebene des Mikroskopobjektivs parallelen Ebenen eine Objektmanipulation an unterschiedlichen Manipulationsstellen durchgeführt wird.

**[0028]** Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es möglich, Bindungskräfte zwischen einzelnen Objekten oder Objektbereichen indirekt zu messen. Hierzu können mit Hilfe der optischen Pinzette mindestens zwei mit dem Objekt oder Objektbereich zusammenhängende Manipulationsstellen eingefangen und im eingefangenen Zustand ausgelenkt werden. Während der Auslenkung der Manipulationsstellen ist vorgesehen, dass das Objekt oder die Objektbereiche und/oder die Auslenkung der Manipulationsstellen detektiert werden. Wenn beispielsweise an den beiden Enden einer Muskelfaser jeweils ein Latex-Bead spezifisch angebracht ist, so könnten die beiden Latex-Beads jeweils mit einer optischen Pinzette eingefangen werden. Eine Auslenkung eines oder beider Beads würde auch eine Veränderung der Muskelfaser bewirken. Die Detektion der Muskelfaser während der Auslenkung der optischen Pinzette kann Aufschluss

auf die vorherrschenden Bindungskräfte sowie den Eigenschaften der Muskelfaser geben.

**[0029]** In einer alternativen Vorgehensweise werden mit Hilfe der optischen Pinzette mindestens zwei mit dem Objekt oder Objektbereich zusammenhängende Manipulationsstellen eingefangen. Bei einer Objektmanipulation wird eine Veränderung der Manipulationsstellen und/oder des Objekts detektiert. Die Objektmanipulation könnte hierbei durch den Manipulationslichtstrahl induziert werden. Der Manipulationslichtstrahl könnte beispielsweise das Ausbleichen von Fluoreszenzfarbstoffen oder das Freisetzen von Caged-Compound-Verbindungen induzieren.

**[0030]** Beispielsweise kann durch diese Vorgehensweise die Kontraktionskraft einer Muskelfaser indirekt gemessen werden. Hierzu ist die Muskelfaser mit Caged-Compound-Release-Calcium präpariert und zur Untersuchung bzw. Manipulation in das erfindungsgemäße Mikroskopsystem eingebracht. Zur Objektdetektion wird die Muskelfaser kontinuierlich mit Beleuchtungslicht einer Wellenlänge von 488 nm abgetastet. Lediglich im Bereich der Muskelfaser wird über den Manipulationsstrahlengang UV-Licht (z. B. 365 nm) eingestrahlt, wodurch das Caged-Compound-Release-Calcium freigesetzt wird, wodurch die Muskelfaser kontrahiert. An den Muskelfaserenden wurde ebenfalls präparativ Aktin oder Myosin angekopelt. Das Aktin oder Myosin wurde zuvor mit einer optischen Pinzette eingefangen. Durch die Kontraktion der Muskelfaser wird eine Auslenkung des Aktins bzw. Myosins von der Ausgangsposition erzeugt, wobei die Auslenkung proportional zur Kontraktionskraft der Muskelfaser ist. Durch Messung der Auslenkung der Ausgangspositionen während der Auslösung der Muskelkontraktion kann auf die Kontraktionskraft geschlossen werden.

**[0031]** Weiterhin ist vorgesehen, dass die Objektmanipulation zur Untersuchung der Informationsweitergabe von Zelle zu Zelle eingesetzt werden kann. Der Informationstransport von Zelle zu Zelle vollzieht sich zum einen durch elektrische Informationsübertragung und zum anderen durch die Weitergabe von Neurotransmittern, wie z. B. Calcium. So kann beispielsweise eine Caged-Calcium-Verbindung in eine Zelle eingebracht werden, die zu einem vorgegebenen Zeitpunkt durch Einstrahlung von UV-Licht oder Infrarotlicht aufgebrochen werden kann. Hierdurch löst das freireisende Calcium eine Reaktion in der Zelle aus, die sodann unabhängig von der Manipulation verläuft. Der gesamte Vorgang kann zur Untersuchung mit dem konfokalen Rastermikroskop unterbrochen detektiert werden, so dass die Informationsweiterleitung an die mit einem Fluoreszenz-Calcium-Indikator präparierte Nachbarzelle nachweisbar ist. Es ist bereits bekannt, dass die Reaktion der Nachbarzelle ausbleiben kann, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitfensters die Reizinformation einer dritten Zelle eintrifft. Zur Untersuchung dieser Phänomenologie ist es hilfreich, quasi gleichzeitig oder definiert zeitversetzt eine Informationsweiterleitungsreaktion in zwei benachbarten Zellen auszulösen. Die Untersuchungen setzen eine schnelle Objektdetektion voraus, die beispielsweise durch eine Strahl-ablenkvorrichtung gemäß der DE 196 54 210 oder DE 100 33 549 erzielt werden kann.

**[0032]** Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren sind noch weitere Anwendungen der Zellbiologie, Neurobiologie sowie Humangenomforschung denkbar.

**[0033]** Das während der Untersuchung und Manipulation detektierte Objekt samt Manipulationsstellen wird vorzugsweise an einem Monitor dargestellt. Hierbei ist eine zwei- und/oder dreidimensionale Darstellung vorgesehen. Die dreidimensionale Darstellung erfolgt vorzugsweise in einer perspektivischen Ansicht, wobei der perspektivische An-

sichtspunkt frei gewählt wird. Die Wahl des Ansichtspunktes könnte mit Zeigergeräten, beispielsweise mit Maus oder Joystick, erfolgen.

**[0034]** Zur Untersuchung des Objekts ist vorgesehen, dass von dem Objekt und gegebenenfalls zusätzlich von den Manipulationsstellen Fluoreszenz- und/oder Reflexionslicht detektiert wird. Die Fluoreszenzanregung könnte hierbei auch mit Methoden der Mehrphotonenanregung erfolgen, wie sie beispielsweise in der DE 44 14 940 bzw. US 5,034,613 beschrieben werden.

**[0035]** In Abhängigkeit der jeweiligen Anwendung ist vorgesehen, dass die Wellenlänge des Beleuchtungslichtstrahls gewählt werden kann. Insbesondere ist es hierdurch möglich, jederzeit während des Abtastens der Probe Licht mindestens einer weiteren Wellenlänge hinzuzuschalten. Hierzu ist eine Objektbeleuchtung durch mehrere Laser und/oder durch die Verwendung eines Mehrlinienlasers vorgesehen.

**[0036]** In einer weiteren Variante könnte beispielsweise ein "Mini-Labor" im erfindungsgemäßen Mikroskopsystem realisiert werden. Dieses Mini-Labor könnte verschiedene Bereiche in der Objektaufnahmeverrichtung aufweisen, in denen ein Objekt verschiedenen Verarbeitungsschritten unterzogen wird. Diese unterschiedlichen Bereiche könnten unterschiedliche Umgebungs- bzw. Einbettungsmedien aufweisen, so dass für den jeweiligen Bearbeitungsschritt geeignete Randbedingungen vorliegen. Ein Objekt könnte mit Hilfe der optischen Pinzette von einem Bereich zu einem anderen Bereich transportiert werden, wo beispielsweise bei fortlaufender Objektdetektion Teile einer Zelle oder der vollständige Zellkern aus der Zelle herausgeschnitten wird und sodann mit einer weiteren optischen Pinzette zu einem anderen Bereich transportiert wird, wo eine Weiterverarbeitung des herausgeschnittenen Zellkerns erfolgt.

**[0037]** Zur ausführlichen und umfassenden Objektuntersuchung ist vorgesehen, dass ein Objekt simultan mit mindestens zwei Lichtstrahlen abgetastet wird, die von jeweils unterschiedlichen Strahlableitvorrichtungen abgelenkt werden. Hierbei ist vorgesehen, dass die Strahlableitvorrichtungen synchron zueinander arbeiten. Beispielsweise könnte ein Lichtstrahl zu Einphotonenanregung, ein zweiter Lichtstrahl zur Mehrphotonenanregung des Fluoreszenzobjekts dienen.

**[0038]** Im Hinblick auf eine schnelle Bildaufnahme des Objekts wird dieses mit mehreren Beleuchtungsstoki oder mit einem linienförmigen Beleuchtungsmuster abgetastet und entsprechend detektiert. Zur Objektabrastung mehrerer Beleuchtungsstoki könnte beispielsweise eine aus den DE 196 53 413 oder EP 0 753 779 bekannten Anordnungen verwendet werden, die in Verbindung mit Zweiphotonen-Fluoreszenzanregung arbeiten. Ein linienförmiges Beleuchtungsmuster könnte beispielsweise durch Einbringen eines Beleuchtungsspalts und unter Verwendung von Zylinderlinsen erzeugt werden.

**[0039]** In einer besonders bevorzugten Weise wird mindestens ein zwei- oder dreidimensionaler Teilbereich eines Objekts festgelegt, der mit erhöhter Photonenstatistik, mit verminderter Abtastgeschwindigkeit und/oder mit höherer Ortsauflösung detektiert wird. Bei diesem Teilbereich handelt es sich vorzugsweise um den zu untersuchenden Teilbereich des Objekts, der für die jeweilige Anwendung relevant ist. Der übrige Bereich könnte mit einer verminderten Photonenstatistik, mit erhöhter oder maximaler Abtastgeschwindigkeit und/oder mit verminderter Ortsauflösung detektiert werden. Somit kann die gesamte Untersuchung des Objekts auf die wesentlichen Bereiche konzentriert werden, wodurch eine maximale Informationsausbeute dieser Bereiche des Objekts detektierbar sind. Alternativ hierzu könnte

auch vorgesehen sein, dass der übrige Bereich überhaupt nicht detektiert wird und dass der Beleuchtungsstrahl derart abgelenkt wird, dass er von einem Teilbereich eines anderen Teilbereich auf dem kürzesten Weg erreicht. Bei dieser Vorgehensweise werden dann lediglich die festgelegten Teilbereiche ausgehend detektiert.

**[0040]** Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise auszugestalten und weiterzuentwickeln. Dazu ist einerseits auf die den Patentansprüchen 1 und 22 nachgeordneten Patentansprüche und andererseits auf die nachfolgende Erläuterung der bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung zu verweisen. In Verbindung mit der Erläuterung der bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung werden auch im Allgemeinen bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Lehre erläutert. In der Zeichnung zeigen

**[0041]** Fig. 1 eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels einer Vorrichtung zur Untersuchung und Manipulation von mikroskopischen Objekten,

**[0042]** Fig. 2 eine schematische Darstellung eines weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels einer Vorrichtung zur Untersuchung und Manipulation von mikroskopischen Objekten,

**[0043]** Fig. 3 eine schematische Darstellung eines dritten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Untersuchung und Manipulation von mikroskopischen Objekten,

**[0044]** Fig. 4 eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Verfahrensschritts zur Bestimmung von Kontraktionskräften einer Muskelzelle,

**[0045]** Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Schnittebene senkrecht zu der in Fig. 4 dargestellten Ebene und

**[0046]** Fig. 6 eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Verfahrensschritts zur Untersuchung der Informationsweiterleitung zwischen drei Zellen.

**[0047]** Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur Untersuchung und Manipulation von mikroskopischen Objekten 1 mit einem lediglich als Mikroskopobjektiv dargestellten Mikroskop 2, mit zwei zur Beleuchtung des Objekts 1 dienenden Lichtquellen 3, 4, einem Beleuchtungsstrahlengang 5, einem zur Detektion des vom Objekt 1 zurückkehrenden Lichts dienenden Detektor 6, einem Detektionsstrahlengang 7, einer zur Objektmanipulation dienenden Lichtquelle 8 und einem Manipulationslichtstrahlengang 9.

**[0048]** Das Licht der Lichtquellen 3, 4 wird mit einem Strahlleiter 10 koaxial zusammengeführt und in Richtung des dichroitischen Strahlleiters 11 reflektiert. Das von dem dichroitischen Strahlleiter 11 reflektierte Beleuchtungslicht der Lichtquellen 3, 4 wird von der Strahlableitvorrichtung 12 in zwei im wesentlichen senkrecht zueinanderstehenden Richtungen abgelenkt. Hierzu ist ein Scanspiegel 13 vorgesehen, der kardinalisch aufgehängt ist und um zwei senkrecht zueinander stehenden Achsen (nicht eingezeichnet) gedreht werden kann.

**[0049]** Das vom Scanspiegel 13 reflektierte Licht wird in das schematisch dargestellte Mikroskop 2 eingekoppelt, wobei das Mikroskopobjektiv 2 das Beleuchtungslicht in Objektbereich fokussiert.

**[0050]** Erfindungsgemäß handelt es sich bei dem Mikroskop um ein konfokales Rastermikroskop, dass nämlich ein Beleuchtungspinhole 14 und ein dazu optisch konjugiertes konfokales Detektionspinhole 15 aufweist.

**[0051]** Bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 1 bis 3 sind zwei Strahlableitvorrichtungen 12, 16 vorgesehen. Hierbei lenkt die Strahlableitvorrichtung 12 den Beleuchtungslichtstrahl 5 ab, die Strahlableitvorrichtung 16 hinge-

gen den Manipulationslichtstrahl 9. Die Ablenkung des Beleuchtungslichtstrahls 5 erfolgt unabhängig von der Ablenkung des Manipulationslichtstrahls 9. Die Strahlblendenvorrichtung 12 wird über Verbindung 17 von dem Steuerrechner 18 angesteuert. Die Strahlblendenvorrichtung 16 wird über die Steuer Verbindung 19 von dem Steuerrechner 18 angesteuert.

[0052] In Fig. 3 ist gezeigt, dass der Manipulationslichtstrahlengang 9 weitgehend getrennt von dem Detektionsstrahlengang 7 und dem Beleuchtungsstrahlengang 5 verläuft. Hierbei verläuft der Beleuchtungsstrahlengang 5 bzw. der Detektionsstrahlengang 7 durch das Mikroskopobjektiv 2 und der Manipulationslichtstrahlengang 9 verläuft durch ein zweites Mikroskopobjektiv 20, das bezüglich der Fokalebene des Mikroskopobjektivs 2 dem Mikroskopobjektiv 2 gegenüberstehend angeordnet ist.

[0053] In den Fig. 1 und 2 wird der Manipulationsstrahlengang 9 und der Detektions-/Beleuchtungsstrahlengang 7, 5 mit einem Strahlteiler 21 bzw. 13 zusammengeführt. Hierbei ist der Strahlteiler 21 aus Fig. 2 als Farbstahlteiler ausgeführt, der Licht der Manipulationslichtquelle 8 zum Mikroskopobjektiv 2 reflektiert und der für das Beleuchtungs- und Detektionslicht 5, 7 transparent ist. Der Scanspiegel 13 der Strahlblendenvorrichtung 12 aus Fig. 1 dient zur Strahlzusammenführung des Beleuchtungs-/Detektionslichts 5, 7 und dem Manipulationslichtstrahlengang 9. Hierbei ist der Scanspiegel 13 für das Licht der Manipulationslichtquelle 8 transparent, das Beleuchtungs-/Detektionslicht 5, 7 wird an dem Scanspiegel 13 in das Mikroskopobjektiv 2 reflektiert.

[0054] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Untersuchung und Manipulation von mikroskopischen Objekten 1 erfolgt die Objektmanipulation simultan zur konfokalen Objektdetektion. Während der Objektmanipulation erfolgt eine dreidimensionale Objektdetektion. Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt eines detektierten dreidimensionalen Objektdatensatzes in Form einer xy-Schnittebene 22. Fig. 5 zeigt einen Ausschnitt aus dem gleichen detektierten Datensatz in Form einer yz-Schnittebene 23. Die Objektmanipulation erfolgt hierbei dreidimensional, zum einen in der strichpunktiert angedeuteten xz-Manipulationsebene 24 sowie in der ebenfalls strichpunktiert angedeuteten xz-Manipulationsebene 25. Die beiden Ebenen 24, 25 sind zur Fokalebene des Mikroskopobjektivs 2 parallel.

[0055] Die Fig. 4 und 5 zeigen die Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Bestimmung von Kontraktionskräften von einer Muskelzelle 26. Hierbei werden mit Hilfe zweier optischer Pinzetten 27, 28 zwei mit der Muskelzelle 26 zusammenhängende Manipulationsstellen 29, 30 eingefangen. Die Manipulationsstellen 29, 30 sind jeweils mit der Muskelzelle 26 über eine Aktin-Verbindung 31 verbunden. Nach einer Objektmanipulation durch einen nicht eingezeichneten weiteren Manipulationslichtstrahl wird das in der Muskelzelle 26 präparierte Caged-Compound-Release-Calcium freigesetzt, wodurch sich die Muskelzelle 26 zusammenzieht, was mit den beiden Pfeilen in den Bildausschnitten 22, 23 angedeutet ist. Die Muskelzelle 26 wird vor, während und nach der Objektmanipulation ständig detektiert, so dass die Ortsänderung der Manipulationsstellen 29, 30, die sich aufgrund der Kontraktion der Muskelzelle 26 ergeben haben, detektiert werden kann und somit eine quantitative Auswertung des Kontraktionskräfte möglich ist.

[0056] Das detektierte Objekt 1, 26 wird samt Manipulationsstelle 29, 30 auf dem Monitor 31 des Bedienrechners 32 des konfokalen Rastermikroskops dargestellt. Die Darstellung erfolgt hierbei zweidimensional, beispielsweise in Form der xy- und yz-Schnittebenen 22, 23 der Fig. 4 und 5. In Fig. 4 ist schematisch das Abtastmuster 36 des Beleuchtungs fokusses dargestellt, wobei zur einfacheren Darstel-

lung das Abtastmuster in y-Richtung einen großen Abtastabstand aufweist.

[0057] In Fig. 6 ist eine xy-Schnittebene 22 einer Bildaufnahme von drei Zellen 33, 34, 35 gezeigt. Bei diesen Zellen wird die Informationsweiterleitung von Zelle zu Zelle untersucht. Hierbei werden die Zellen 34 und 35 jeweils mit UV-Licht zur Objektmanipulation beaufschlagt, wodurch in die Zellen präparierte Caged-Calcium-Verbindungen aufgebrochen werden und das freierwerden Calcium eine Reaktion in der Zelle 34 bzw. 35 auslöst. Eine Reaktion der Zelle 35 zur Zelle 33 kann ausbleiben; wenn innerhalb eines bestimmten Zeitfensters die Reizinformation der Zelle 34 bei der Zelle 33 eintrifft. Hierzu werden die beiden Zellen 34, 35 definiert zeitversetzt mit UV-Licht beaufschlagt. Dieses Zeitintervall wird bei erneuten Versuchsdurchführungen stetig verringert, bis die beiden Zellen 34, 35 quasi gleichzeitig mit UV-Licht beaufschlagt werden. Ein ebenfalls in die Zellen präparierter Fluoreszenz-Calcium-Indikator ermöglicht die Detektion der Informationsweiterleitung.

[0058] Abschließend sei ganz besonders darauf hingewiesen, dass die voranstehend erörterten Ausführungsbeispiele lediglich zur Beschreibung der beanspruchten Lehre dienen, diese jedoch nicht auf die Ausführungsbeispiele einschränken.

#### Bezugszeichenliste

- 1 Objekt
- 2 Mikroskop, Mikroskopobjektiv
- 3 Beleuchtungslichtquelle
- 4 Beleuchtungslichtquelle
- 5 Beleuchtungslicht, Beleuchtungsstrahlengang von (3), (4)
- 6 Detektor
- 7 Detektionsstrahlengang, Detektionslicht
- 8 Manipulationslichtquelle
- 9 Manipulationslichtstrahlengang, Manipulationslichtstrahl
- 10 Strahlteiler
- 11 dichroitischer Strahlteiler
- 12 Strahlblendenvorrichtung für (5), (7)
- 13 Scanspiegel von (12)
- 14 Anregungspinhole
- 15 Detektionspinhole
- 16 Strahlblendenvorrichtung für (9)
- 17 Steuer Verbindung zwischen (12) und (18)
- 18 Steuerrechner
- 19 Steuer Verbindung zwischen (16) und (18)
- 20 Optik, Mikroskopobjektiv
- 21 Strahlteiler zum Zusammenführen von (9) mit (5), (7)
- 22 xy-Schnittebene
- 23 yz-Schnittebene
- 24 xz-Manipulationsebene
- 25 xz-Manipulationsebene
- 26 Muskelzelle
- 27 erste optische Pinzette
- 28 zweite optische Pinzette
- 29 eingefangene Manipulationsstelle von (27)
- 30 eingefangene Manipulationsstelle von (28)
- 31 Monitor von (32)
- 32 Bedienrechner
- 33 Zelle
- 34 Zelle
- 35 Zelle
- 36 Abtastmuster

#### Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Untersuchung und Manipulation von mikroskopischen Objekten (1), mit einem Mikro-

skop (2), einer zur Beleuchtung des Objekts (1) dienenden Lichtquelle (3, 4), einem Beleuchtungsstrahlengang (5), einem zur Detektion des vom Objekt (1) zurückkehrenden Lichts dienenden Detektor (6), einem Detektionsstrahlengang (7), einer zur Objektmanipulation dienenden Lichtquelle (8) und einem Manipulationslichtstrahlengang (9), **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mikroskop ein konfokales Rastermikroskop ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Strahlblendenvorrichtungen (12, 16) vorgesehen sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Strahlblendenvorrichtung (12) den Beleuchtungslichtstrahl (5) ablenkt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Strahlblendenvorrichtung (16) den Manipulationslichtstrahl (9) ablenkt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ablenkung des Beleuchtungslichtstrahls (5) unabhängig von der Ablenkung des Manipulationslichtstrahls (9) erfolgt.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Manipulationslichtstrahlengang (9) und Detektions-/Beleuchtungsstrahlengang (7, 5) weitgehend getrennt voneinander verlaufen.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Detektions-/Beleuchtungsstrahlengang (7, 5) durch ein Mikroskopobjektiv (2) verläuft und der Manipulationslichtstrahlengang (9) durch eine Optik (20) verläuft, die bezüglich der Fokalebene des Mikroskopobjektivs (2) dem Mikroskopobjektiv (2) gegenüberstehend angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Manipulationslichtstrahlengang (9) und der Detektions-/Beleuchtungsstrahlengang (7, 5) mit einem Strahlteiler (21, 13) zusammenführbar ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahlteiler (21) als Farbstahlteiler oder als Polarisationsstrahlteiler ausgeführt ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass zur Strahlzusammenführung ein Scanspiegel (13) einer Strahlblendenvorrichtung (12) dient.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Fokussposition des Manipulationslichts (9) entlang der optischen Achse veränderbar ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Veränderung der Fokussposition durch zwischen Lichtquelle (8) und Objekt (1) verschiebbar angeordnete Fokussiermittel erfolgt.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Veränderung der Manipulationslichtfokussposition mit einer Veränderung der Beleuchtungslichtfokussposition einhergeht.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Veränderung der beiden Fokusspositionen simultan erfolgt.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Fokusveränderung durch eine gemeinsame Objektrevolververscananordnung erfolgt.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Manipulationslichtstrahl als optische Pinzette (27, 28) und/oder als Nanoskalpell dient.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,

zeichnet, dass zur Veränderung der Form des Manipulationslichtfokusses eine Zoom-Optik im Manipulationslichtstrahlengang (9) vorgesehen ist.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlblendenvorrichtung bzw. die Strahlblendenvorrichtungen (12, 16) an der Mikroskopschnittstelle für die konventionelle Auflichtbeleuchtung und/oder an einer zusätzlichen Schnittstelle am Mikroskop ankopplbar sind.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass zum Einkoppeln des Beleuchtungs- und/oder Manipulationslichts mindestens ein spektral selektives Element dient.

20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem spektral selektiven Element Licht mindestens einer bestimmten Wellenlänge selektierbar und einkoppelbar ist und/oder die Lichtleistung des einzukoppelnden Lichts variierbar ist.

21. Vorrichtung nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass das spektral selektive Element ein AOTF (Acousto-Optical-Tunable-Filter), AOBs (Acousto-Optical-Beam-Splitter), AOD (Acousto-Optical-Deflector) und/oder EOM (Electro-Optical-Modulator) umfasst und von einem Steuerrechner vorzugsweise in Abhängigkeit der Beleuchtungs- und/oder Manipulationsstrahlposition ansteuerbar ist.

22. Verfahren zur Untersuchung und Manipulation von mikroskopischen Objekten (1), mit einem Mikroskop (2), einer zur Beleuchtung des Objekts (1) dienenden Lichtquelle (3, 4), einem Beleuchtungsstrahlengang (5), einem zur Detektion des vom Objekt (1) zurückkehrenden Lichts dienenden Detektor (6), einem Detektionsstrahlengang (7), einer zur Objektmanipulation dienenden Lichtquelle (8) und einem Manipulationslichtstrahlengang (9), vorzugsweise unter Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass das Mikroskop auch als konfokales Rastermikroskop arbeitet.

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Objektmanipulation simultan zur konfokalen Objektdetektion erfolgt.

24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass ein Objekt während der Manipulation dreidimensional detektiert wird.

25. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Objektmanipulation dreidimensional erfolgt, insbesondere auch in den zu der Fokalebene des Mikroskopobjektivs (2) parallelen Ebenen (24, 25).

26. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bestimmung der Bindungskräfte zwischen einzelnen Objekten oder Objektbereichen erfolgt.

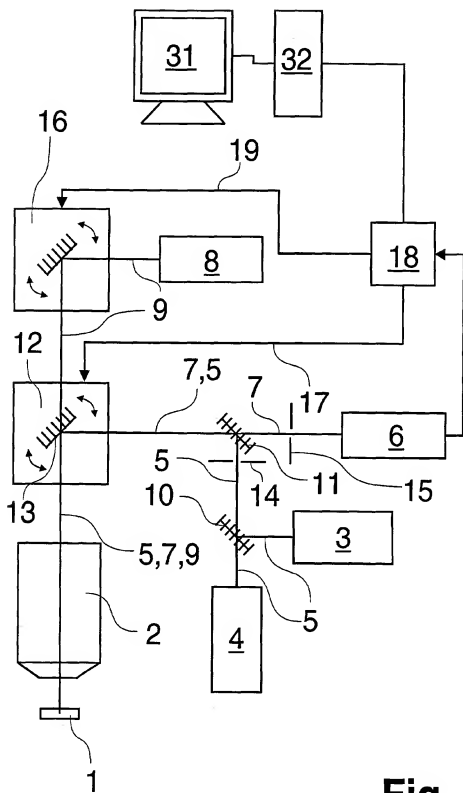
27. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe der optischen Pinzette (27, 28) mindestens zwei mit dem Objekt (26) oder Objektbereich zusammenhängende Manipulationsstellen (29, 30) eingefangen und im eingefangenen Zustand ausgelesen werden.

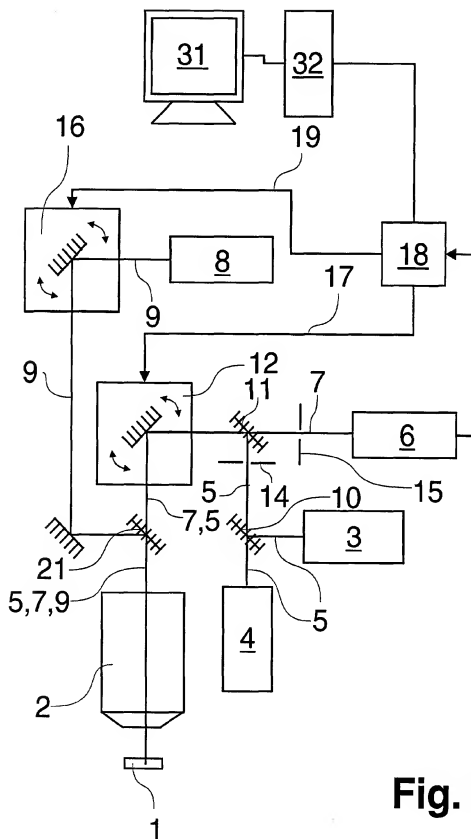
28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass das Objekt (26) oder die Objektbereiche und/oder die Auslenkung der Manipulationsstellen (29, 30) detektiert wird, vorzugsweise durch konfokale Objektdetektion.

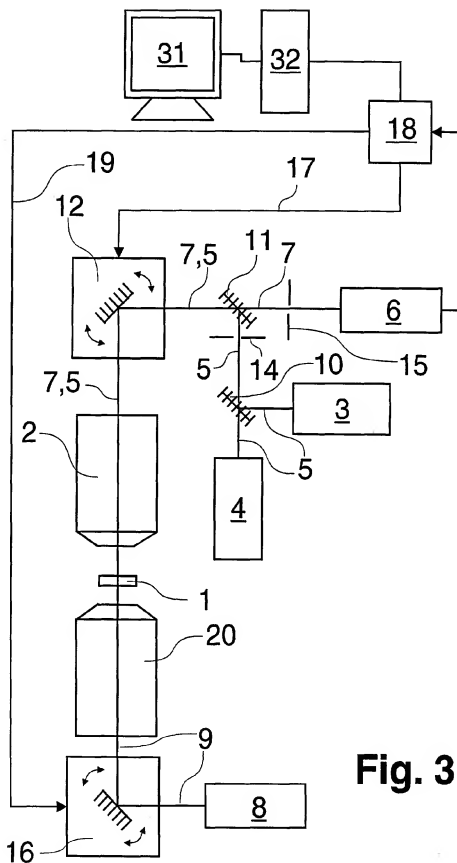
29. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe der optischen Pinzette (27, 28) mindestens zwei mit dem Objekt (26) oder Objektbereich zusammenhängende Manipulationsstellen (29,

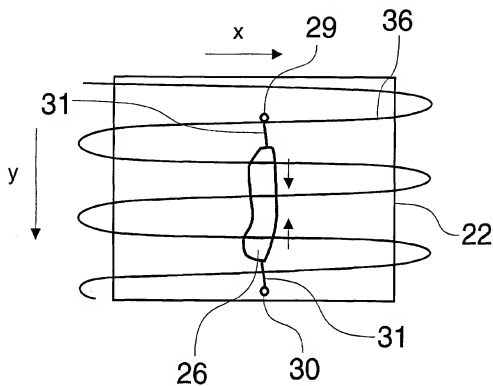
- 30) eingefangen und dass bei einer Objektmanipulation eine Veränderung der Manipulationsstellen (29, 30) und/oder des Objekts (26) detektiert werden.
30. Verfahren nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Objektmanipulation durch den Manipulationslichtstrahl induziert wird. 5
31. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass der Manipulationslichtstrahl das Ausbleichen von Fluoreszenzfarbstoffen und/oder das Freisetzen von Caged-Compound-Verbindungen induziert. 10
32. Verfahren nach Anspruch 30 oder 31, dadurch gekennzeichnet, dass die Objektmanipulation zur Untersuchung der Informationsweitergabe von Zelle zu Zelle (33, 34, 35) dient. 15
33. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass das detektierte Objekt (26) samt Manipulationsstellen (29, 30) vorzugsweise an einem Monitor (31) dargestellt wird.
34. Verfahren nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass die Darstellung zwei- und/oder dreidimensional erfolgt. 20
35. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dass der perspektivische Ansichtspunkt der dreidimensionalen Darstellung frei gewählt wird. 25
36. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass von dem Objekt Fluoreszenz- und/oder Reflexionslicht detektiert wird.
37. Verfahren nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, dass ein Objekt mit Methoden der Mehrphotonenanregung zur Fluoreszenz angeregt wird. 30
38. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass ein Objekt simultan mit mindestens zwei Lichtstrahlen abgetastet wird, die von jeweils unterschiedlichen Strahlblenkvorrichtungen 35 abgelenkt werden.
39. Verfahren nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlblenkvorrichtungen synchron zueinander arbeiten.
40. Verfahren nach Anspruch 38 oder 39, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lichtstrahl zur Einphotonenanregung und ein zweiter Lichtstrahl zur Mehrphotonenanregung des Fluoreszenzobjekts dient. 40
41. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 40, dadurch gekennzeichnet, dass zur schnellen Bildaufnahme das Objekt mit mehreren Beleuchtungsfoki oder mit einem linienförmigen Beleuchtungsmuster abgetastet wird. 45
42. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 41, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein zweier oder dreidimensionaler Teilbereich des Objekts festgelegt wird, der mit erhöhter Photonenstatistik, mit verminderter Abtastgeschwindigkeit und/oder mit höherer Ortsauflösung detektiert wird. 50
43. Verfahren nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, dass der übrige Bereich mit verminderter Photonenstatistik, mit erhöhter oder maximaler Abtastgeschwindigkeit und/oder mit verminderter Ortsauflösung detektiert wird. 55
44. Verfahren nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, dass der übrige Bereich überhaupt nicht detektiert wird und dass der Beleuchtungsstrahl derart abgelenkt wird, dass er ausgehend von einem Teilbereich einen anderen Teilbereich auf dem kürzesten Weg erreicht. 60

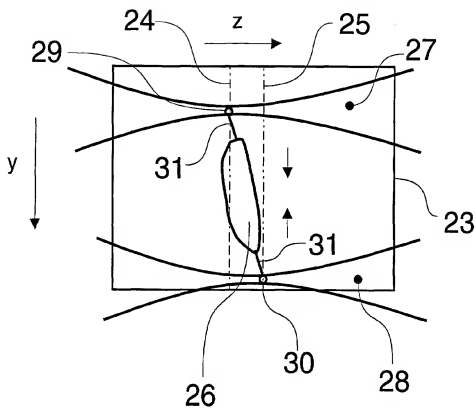


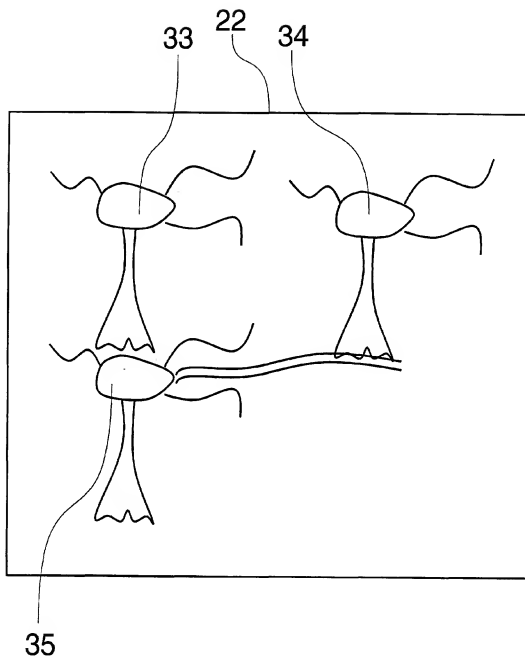
**Fig. 1**

**Fig. 2**



**Fig. 4**

**Fig. 5**



**Fig. 6**